

化学関係機器（分析・解析・観察・測定）

機器番号	機器名	メーカー / 型式	仕様	概要・用途	料金 円/時間
C200	FT 赤外分光光度計	サーモフィッシャーサイエンティフィック(株) / Nicolet iN10、Nicolet iS5	<顕微専用タイプ>測定波数範囲：7,800～650cm ⁻¹ 、<コンパクトタイプ>測定波数範囲：7,800～350cm ⁻¹ 、最高分解能：0.8cm ⁻¹ 、<その他>透過測定、反射測定、ATR 測定、顕微赤外分析（透過、反射、ATR 測定）、データベースによる化合物検索	有機系物質の定性分析 無機・有機系基板表面の異物の定性分析	2,640
C201	X 線回折装置	(株)リガク / SmartLab (スマートラボ)	X線発生部：3kW（ターゲット Cu、Co）、検出部：半導体検出器により 0 次元、1 次元両モードに対応、高速測定が可能、微小測定部：500μmφ以下、薄膜測定部：薄膜部の組成や配向、結晶性が測定可能、小角散乱部：小角散乱ユニットと超小角用アナライザーを装備、データベース：ICDD-PDF2 データベース及び ICSD データベースを装備	結晶性物質の同定・結晶化度の測定	3,260
C203	床置型精密万能試験機	(株)エー・アンド・デイ / RTF-2350	最大荷重容量：50kN（5ton）、クロスヘッド速度範囲：0.0005～1,000mm/min、ロードセル：50kN、1kN、試験用治具：引張、3点曲げ、圧縮	プラスチックなど各種材料の強度試験（引張・曲げ・圧縮等）	650
C204	卓上型精密万能試験機	(株)島津製作所 / AGS-J	最大荷重容量：10kN（1ton）、クロスヘッド速度範囲：0.5～500mm/min、ロードセル：10kN、1kN、100N、試験用治具：引張、3点曲げ、圧縮	プラスチックなど各種材料の強度試験（引張・曲げ・圧縮等）	250
C205	電界放出型走査電子顕微鏡(分析)	日本電子(株) / JSM-7400F、JED-2300F	電子銃：電界放出型、分解能：1.0nm（15kV）、1.5nm（1kV）、元素分析：エネルギー分散型（分解能：133eV）、ポイント、マッピング、分析元素範囲：Be-U	固体試料表面微小部の形状観察、元素分析	6,860
C206	電界放出型走査電子顕微鏡(観察)	日本電子(株) / JSM-7400F、JED-2300F	分解能：1.0nm（15kV）、1.5nm（1kV）	固体試料表面微小部の形状観察	5,750
C207	エネルギー分散型蛍光 X 線分析装置	エスアイアイ・テクノロジー(株) / SEA-2220A	元素分析範囲：C～U（定性）、Na～U（簡易定量）、Pb、Cd、Cr 用フィルター装備	製品、試料中に含まれる元素の迅速分析	1,290
C208	熱分析装置	(株)リガク / Thermo plus EVO2	<p>■DSC 熱流計測方式：熱流束型、測定温度範囲：-150～725°C、雰囲気：空気、窒素ガス、アタッチメント：オートサンブラ、試料観察カメラ</p> <p>■TMA 測定温度範囲：室温～1500°C（低温炉：-150°C～600°C）、測定範囲：±2.5mm、プローブ：圧縮、引張、ペネトレーション、3点曲げ、雰囲気：空気、窒素ガス、試料サイズ：9mmφ×20mm以下（圧縮）、5mm×20mm×0.2mm以下（引張）、5mmφ×0.1～4mm以下（ペネトレーション）、5mm×9mm×2mm以下（3点曲げ）※上記は標準例</p> <p>■TG-DTA 測定方式：水平差動式、測定温度範囲：室温～1500°C、雰囲気：空気、窒素ガス、アタッチメント：オートサンブラ</p>	物質の加熱重量増減挙動や発熱・吸熱などの熱的変化の測定	2,030

大分県産業科学技術センター 貸付機械器具一覧

(2019/3/1)

C209	X線分析顕微鏡	(株)堀場製作所 / XGT-5000type1	元素分析範囲：Na～U、 X線照射径：元素分析（定量）用 $\phi 100\mu\text{m}$ 以下、元素マッピング用 $\phi 10\mu\text{m}$ 以下、 X線照射方式：キャピラリー方式	微小点の元素の分析 食品中の異物、電子 基板の汚れ	2,070
C211	パウダテスター	ホソカワミクロン (株) / PT-N	見掛密度測定（ゆるみ、固め）、圧縮度、安息角測定、崩壊角・差角測定、スパチュラ角測定、凝集度、均一度・分散度	粉粒体の物理的特性の測定	250
C212	熱分解ガスクロマトグラフ質量分析装置	サーモフィッシャーサイエンティフィック(株) / ISQ LT/TRACE1310	<ガスクロマトグラフ>クライオフォーカス機能付、 <質量分析>4重極式、データベース検索、 <導入方法>液体用オートインジェクタ、熱分解炉、熱抽出炉、ヘッドスペース	有機物質の定性、定量分析、有機混合物の分離、定性、定量分析	4,300
C213	レーザー回折式粒度分布測定器	(株)堀場製作所 / LA-950	測定範囲：0.01～3,000 μm (湿式)、0.1～3,000 μm (乾式)	粉粒体の粒度分布測定	1,480
C214	混練性・押出性試験装置	(株)東洋精機製作所 / ラボプラストミル 10C100	<本体>最大トルク：1,000N・m、回転数：0.1～100r/min、<ローラミキサ>60cc、<小型セグメントミキサ>6cc、<二軸セグメント押出機>L/D：25、最大許容トルク：150N・m、<ペレタイザ>コールドカット方式	プラスチックの混練性や押出性などの加工特性の評価	3,750
C215	透過型電子顕微鏡	日本電子(株) / JEM-1010	加速電圧：40～100kV、フィラメント：タンゲステン	微粒子、炭素材料等の観察・撮影(現像)	2,170
C216	比表面積・細孔分布測定装置	シスメックス / クアドラソープ SI-3	測定方式：ガス吸着法、表面積測定範囲：0.05m ² /g 以上、細孔分布測定範囲：0.7～400nm、同時測定本数：3本、試料前処理：(雰囲気)真空脱気あるいはフロー脱気、(最高加熱温度) 400℃ (同時処理本数) 6本	比表面積や細孔分布の測定	760
C217	X線光電子分光分析装置 (XPS/ESCA)	サーモフィッシャーサイエンティフィック(株) / K-Alpha	ビーム径：30～400 μm 、 試料台サイズ：60×60(mm)、 Arイオン銃によるスパッタリング	固体試料極表面部の元素分析、状態分析	4,400
C218	イオンクロマトグラフ (陽イオン)	DIONEX / ICS-1500	陽イオン (リチウムイオン、ナトリウムイオン、アンモニウムイオン、カリウムイオン、マグネシウムイオン、カルシウムイオン) 0.01～数十 ppm	水に含まれる陽イオンの測定	910
C219	イオンクロマトグラフ (陰イオン)	DIONEX / ICS-1500	陰イオン (フッ化物イオン、塩化物イオン、臭化物イオン、亜硝酸イオン、硝酸イオン、リン酸イオン、硫酸イオン) 0.01～数十 ppm	水に含まれる陰イオンの測定	910
C220	イオンビームミリング装置 (電子顕微鏡用試料作成装置)	ライカマイクロシステムズ(株) / EM RES101	断面作製：試料形状(高さ 4.0mm、幅 5.0mm、厚さ 1.5mm まで)、 表面処理：試料形状(高さ 12mm、直径 25mm まで)	SEM 観察用の断面試料や TEM 観察用の薄片試料の作製	2,050
C221	高周波プラズマ発光分析装置 (ICP)	エスアイアイ・ナノテクノロジー(株) / SPS3520UV-DD	タイプ：シーケンシャル型、検出器：光電子倍増管検出器、超音波ネブライザ、水素化物発生装置、ppm オーダーの分析が可能	溶液状態の試料に含まれる金属元素の定量	3,400
C222	低温プラズマ分解装置	(株)ジェイ・サイエンス・ラボ / JPA300	出力：0～300W、 チャンバー内径：153mm、長さ：250mm、 酸素プラズマで有機物を灰化	樹脂中の金属成分分析の前処理	510
C223	マイクロサンプリングマシン	マイクロサポート(株) / アクシスプロ	マイクロマニピュレータ 2本、マイクロスコープ、タングステンプローブ、ミリングツール、マイクロナイフ、真空吸着ツール	微細試料の採取	950
C224	ポロシメーター	カンタクローム / ポアマスター33	測定範囲：6.4 nm～950 μm 、試料サイズ：最大 15mm ϕ × 40mm、測定ステーション数： 低圧 2、高圧 1	固体における細孔の大きさや容積の測定	4,550

大分県産業科学技術センター 貸付機械器具一覧

(2019/3/1)

C225	マイクロ波分解装置	マイルストーンゼネラル(株) / START D	前処理本数：6本(最大10本)、容器材質：TFM 変性 PTFE、容器容量：100mL、使用試薬：硝酸、塩酸、過酸化水素、フッ化水素酸、硫酸、過塩素酸、リン酸、テトラフルオロホウ酸、最大温度圧力：260°C、100気圧、高周波出力：1,200W(マグネトロン2.45GHz)、センサー：赤外線外部温度、内部温度、内部圧力、酸蒸気検出	試料の前処理 懸濁試料や固体試料を高温・高圧で酸分解して溶液化 多検体を同時に短時間で溶液化	850
C226	誘導結合プラズマ質量分析装置(ICP-MS/MS)	アジレント・テクノロジー(株) / 8800	測定濃度範囲：1ppm~1ppt程度(試料による)、四重極構成、導入ガス：ヘリウム、水素、酸素、アンモニア/ヘリウム、測定モード：オンマス、マスシフト、シングルマス	定性分析：含まれる元素の種類を分析 定量分析：それぞれの元素の濃度を分析	2,550
C227	紫外可視分光光度計	(株)日立ハイテクサイエンス / U-2900	光学系：ダブルビーム、波長範囲：190~1,100nm、スペクトルバンド幅：1.5nm、セル長：10mm	溶液試料中の目的成分の定性・定量分析、スペクトル測定、吸光度測定など、光学的特性を測定	170
C228	恒温恒湿器(旧)	東京理化器械(株) / KCL-1000	温度範囲：~85°C、湿度範囲：(40°Cにおいて)40~95%、庫内寸法：W500×D400×H600(mm)	庫内の温度と湿度を制御できる装置	150
C229	恒温恒湿器(新)	東京理化器械(株) / KCL-2000W	温度範囲：-15~85°C、湿度範囲：25~98%、庫内寸法：W500×D400×H700(mm)	温度と湿度を調節して庫内の環境をコントロールできる装置	160
C230	卓上型 pHメーター	(株)堀場製作所 / F-73	ガラス電極、測定範囲：pH 0~14、分解能：0.001pH	液体の pH(水素イオン濃度指数)の測定	440
C231	実体顕微鏡システム	オリンパス(株) / SZX16+DP22	倍率：7×~115×、撮影光：LED 反射光、LED 透過光、フレームレート：25fps、撮像素子：1/1.8型カラーCCD/283万画素、モニター：IPS 液晶/31.5型、写真撮影可、USB メモリに画像保存可、測長機能有	製品中の異物や表面構造の拡大観察	170